

第2日目：5月31日（水）

		9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
A 会場	1F 特別会議場				総会			SS 瀬藤賞講演 14:00-15:10			
B 会場	1F 中ホール A	S4 徳安法(凍結超薄切片法)の 基礎と応用 9:00-11:20		OT5 11:20 11:50				S8 顕微鏡学とイオン分析の融合 14:00-16:00			
C 会場	1F 中ホール B	S5 最新イメージング技術を使った 植物科学の新展開 9:00-11:50						B1. 生物系 I 14:00-15:50			
D 会場	1F 107+108 会議室	S9 Aberration-corrected electron microscopy - present status and future perspectives 9:00-12:05						S9 Aberration-corrected electron microscopy - present status and future perspectives 14:00-16:45			
E 会場	2F 小ホール	M1. 金属 9:00-11:50						M1. 金属 14:00-15:45			
F 会場	2F 204 会議室	I6. トモグラフィー 9:30-11:50						I6. トモグラフィー 14:00-15:15	OT6 15:25 15:55		
G 会場	2F 206 会議室	I4. 各種位相法 9:30-11:50						I4. 各種位相法 14:00-15:15			
ポスター・ 展示会場	1F 大ホール	ポスター・写真展示 機器展示 9:00-16:00							ポスター討論 機器展示 16:00-18:00		

懇親会
18:30より
18:00から
シャトル
バス運行